

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УДК 620.17:658.56

E. A. Беляева, аспирант;

B. A. Кузнецова, аспирант;

B. B. Муравьев, доктор технических наук, профессор

Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СРОКА СОХРАНЯЕМОСТИ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТОЯНИЕ ОБЪЕМНО-ПОРИСТЫХ ТАНТАЛОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ *

Проведены экспериментальные исследования влияния срока сохраняемости на эксплуатационные характеристики герметичных объемно-пористых tantalовых конденсаторов постоянной емкости в различных условиях хранения.

Ключевые слова: надежность, сохраняемость, tantalовый объемно-пористый конденсатор, эксплуатационные характеристики

Введение

Надежность конденсаторов определяется такими показателями технической диагностики, как безотказность, долговечность и сохраняемость [1]. Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение срока службы или наработки при воздействии на него рабочих напряжения и температуры [2]. Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима [3]. Вопросы технического диагностирования процессов деструктуризации и накопления повреждений в материалах рассмотрены в [4–6]. Исследованиям надежности tantalовых конденсаторов по параметрам долговечности и безотказности, как сохранению работоспособности конденсатора в течение срока службы при воздействии на него рабочих напряжения и температуры, посвящены работы [7–8].

Однако не менее важным критерием качества является показатель сохраняемости – свойство объекта сохранять значения показателей безотказности и долговечности после хранения и транспортирования, т. е. способность конденсатора сохранять свои свойства в установленных пределах в определенных условиях хранения без электрического, механического и иного воздействия в течение определенного периода времени (срока сохраняемости). На сохраняемость влияет процесс старения, сущность которого заключается в проявлении и развитии различного рода дефектов в конструкционных материалах, в возникновении и развитии физико-химических процессов, приводящих к ухудшению диэлектрических свойств и снижению электрической прочности.

Величину срока сохраняемости tantalовых объемно-пористых конденсаторов определяет множество факторов, в том числе качество применяемых материалов [7–8], качество исполнения технологиче-

ской дисциплины, производственный процесс изготовления конденсаторов, выбранные режимы изготовления комплектующих изделий, режимы сборки, критерии отбраковки на стадии производства и т. п. Наиболее критичными эксплуатационными характеристиками tantalового объемно-пористого конденсатора в процессе хранения являются изменение емкости относительно первоначальных значений и значение тока утечки.

Для моделирования процессов, происходящих внутри tantalовых объемно-пористых конденсаторов в течение срока сохраняемости, проведен длительный эксперимент с последующей обработкой результатов наблюдений.

Методика эксперимента

Наиболее важными задачами при изготовлении конденсаторов являются: 1) недопущение падения емкости конденсаторов δC в течение срока сохраняемости относительно первоначального значения более чем на ΔC_{KP} , так как данный дефект может оказать сильное влияние на характеристики аппаратуры, в которой установлен конденсатор; 2) недопущение повышения тока утечки I_{UT} выше предельного значения I_{KP} , что может привести к короткому замыканию аппаратуры потребителя.

Изменение емкости вычисляется по формуле:

$$\delta C = \frac{C_2 - C_1}{C_1} \%, \quad (1)$$

где C_1 – первоначальное значение емкости; C_2 – значение емкости во время или после испытаний.

Объектом исследования являются две партии tantalовых объемно-пористых постоянной емкости конденсаторов, находящихся на длительном хранении в разных условиях и предназначенных для испытаний на сохраняемость:

© Беляева Е. А., Кузнецова В. А., Муравьев В. В., 2014

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова на 2012–2016 гг. (ПСР/М2/Н2.5/МВБ) и Программы инициативных проектов фундаментальных исследований, выполняемых в Учреждении УрО РАН в 2012–2014 гг. (рег. номер: 12-У-2-1013).

– партия № 1 – конденсаторы номинала 16 В – 47 мкФ, объем выборки – 50 шт., условие хранения – отапливаемое хранилище при допускаемой температуре окружающей среды от +5 °C до +40 °C в соответствии с требованиями ГОСТ 15150;

– партия № 2 – конденсаторы номинала 16 В – 22 мкФ, объем выборки – 50 шт., условие хранения – под навесом при допускаемой температуре окружающей среды от –50 °C до +50 °C в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

В соответствии с техническими условиями на конденсаторы срок сохраняемости данного типа конденсаторов при их хранении в отапливаемом хранилище должен быть не менее 20 лет, под навесом – не менее 17 лет. При хранении в отапливаемом хранилище и под навесом соблюдены условия хранения конденсаторов по ГОСТ 15150, ГОСТ В 9.003 [9–10]. Отбор (выбор номиналов) конденсаторов на испытания производился случайным образом из действующего производства.

Хранение конденсаторов под навесом на стеллажах осуществлялось в упаковке изготовителя. Их испытания произведены на специально оборудованной площадке с ограждением (сеткой, жалюзи), настилом и навесом, защищенным от непосредственного воздействия на упаковку атмосферных осадков и солнечного излучения.

Испытания конденсаторов на сохраняемость проведены на типовых представителях от группы изделий в процессе длительного хранения с периодическим контролем параметров по ГОСТ В 20.57.404–81 в испытательной лаборатории ОАО «Элеконд» (Сарапул). Важным критерием качества изделий является повторяемость результатов измерений с целью обеспечения надежности всех конденсаторов одного типономинала. Критериями качества конденсаторов (отсутствие отказов) при испытании на сохраняемость являются соответствие эксплуатационных характеристик конденсаторов в процессе и после испытаний нормам технических условий, а также качество уплотнения.

До испытания, в процессе и после испытания произведены визуальный контроль конденсаторов, измерение электрических параметров конденсаторов (эксплуатационных характеристик). Проверка электрических параметров осуществлялась один раз в год в течение всего срока хранения (в отапливаемом хранилище – 20 лет, под навесом – 17 лет). После испытаний произведена проверка уплотнения.

Измерение емкости C проводилось по методике 501-1 в соответствии с ГОСТ 28885 на установке РМЭ-8 с погрешностью измерения емкости 1 %. Измерение тока утечки $I_{\text{ут}}$ конденсаторов проводилось по методике 504-1 в соответствии с ГОСТ 28885 на установке РМЭ-8 с погрешностью измерения 1 %. Проверку уплотнения осуществляли методом 606-5 по ГОСТ 28885 [11].

Для данных номиналов конденсаторов нормы электрических параметров (тока утечки $I_{\text{ут}}$, изменение емкости δC) при первоначальных измерениях и с течением срока сохраняемости согласно техническим условиям приведены в табл. 1.

Таблица 1. Нормы электрических параметров конденсаторов

Параметр, единица измерения	Номинал	Норма	
		при первоначальных измерениях	с течением срока сохраняемости
C , мкФ	16 В – 47 мкФ	47 мкФ ± 30 %	–
	16 В – 22 мкФ	22 мкФ ± 30 %	–
δC , %	16 В – 47 мкФ, 16 В – 22 мкФ	–	ΔC_{kp} не более ±20 мкФ
$I_{\text{ут}}$, мкА	16 В – 47 мкФ	не более 2,5 мкА	I_{kp} не более 25 мкА
	16 В – 22 мкФ	не более 1,7 мкА	I_{kp} не более 17 мкА

Результаты и их обсуждение

Результаты первоначальных измерений параметров тока утечки $I_{\text{ут}}$ и изменение емкости δC конденсаторов обеих выборок приведены в табл. 2.

Таблица 2. Значения первоначальных электрических параметров конденсаторов

Параметр	Значение для номинала 16 В – 47 мкФ		
	Минимальное	Среднее	Максимальное
Экспериментальная партия № 1			
C , мкФ	41	43,3	45
$I_{\text{ут}}$, мкА	0,1	0,28	0,5
Экспериментальная партия № 2			
C , мкФ	19,4	19,84	21,5
$I_{\text{ут}}$, мкА	0,1	0,27	0,3

Результаты измерений электрических параметров конденсаторов от времени сохраняемости (в годах) приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3. Значения электрических параметров конденсаторов экспериментальной партии № 1 в течение срока сохраняемости (20 лет)

Параметр	Год значение	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	min	0	–2,33	–2,3	–2,44	–2,79	–3,48	–3,49	–3,49	–3,48	–3,49
	ср	0	–0,016	–0,32	–0,76	–0,44	–0,41	–0,45	–0,6	–0,21	0,76
	max	0	1,9	1,19	1,19	1,19	2,32	1,19	1,19	1,19	1,19
$I_{\text{ут}}$	min	0,1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5
	ср	0,28	0,78	0,6	0,55	0,63	0,6	1	0,5	0,5	0,82
	max	0,5	1	1,5	1	1	1	1	0,5	0,5	1

Параметр	Значение \ Год										
		10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
C	min	-4,65	-3,49	-3,5	-4,54	-2,32	-2,32	-1,16	-2,33	-4,65	-2,33
	ср	-0,75	-0,71	-0,8	0,025	0,77	0,46	1,23	1,03	-0,37	0,66
	max	1,19	1,19	1,2	4,76	2,38	2,38	3,49	4,88	2,32	2,38
$I_{ут}$	min	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5
	ср	0,5	0,53	0,5	0,5	0,78	0,5	1,13	0,5	1	0,5
	max	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	2	0,5	1	0,5

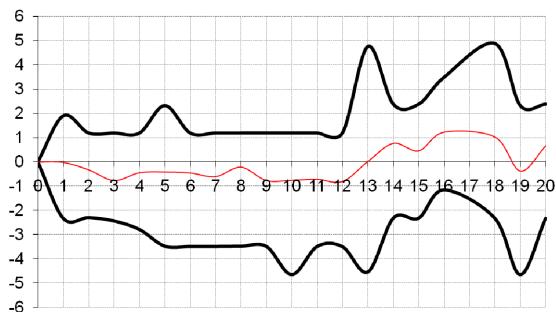
Таблица 4. Значения электрических параметров конденсаторов экспериментальной партии № 2 в течение срока сохраняемости (17 лет)

Параметр	Значение \ Год										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	min	0	-1,02	-2,38	-2,43	-1,54	-2,38	-2,86	-2,56	-2,56	-2,5
	ср	0	0,29	-0,41	-0,23	-0,28	-0,47	-0,53	-0,23	-0,44	-0,56
	max	0	1,99	1,48	2,32	0,49	0	0,51	1	0,98	0,5
$I_{ут}$	min	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	ср	0,27	0,32	0,5	0,68	0,76	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	max	0,3	0,5	0,5	2	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

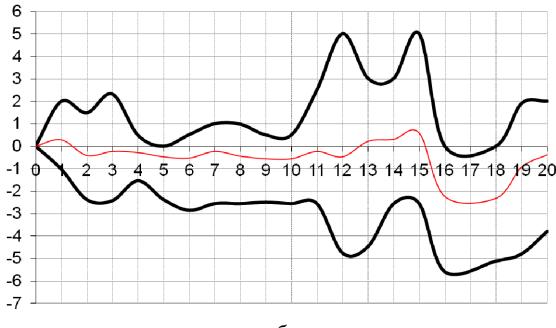
Параметр	Значение \ Год								
		10	11	12	13	14	15	16	17
C	min	-2,56	-2,56	-4,76	-4,47	-2,56	-2,56	-5,6	-5,12
	ср	-0,56	-0,23	-0,47	0,22	0,31	0,59	-2,24	-2,32
	max	0,5	2,5	5	3,01	3,01	5	0	0
$I_{ут}$	min	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5
	ср	0,5	0,5	0,5	1	0,53	0,5	0,5	0,5
	max	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5

При испытании партий № 1 и 2 отказов конденсаторов не выявлено.

Обработка результатов проведенного эксперимента на сохраняемость конденсаторов экспериментальных партий № 1 и 2 представлена в виде отдельных графиков изменения параметров емкости δC и тока утечки $I_{ут}$ на рис. 1 и 2.

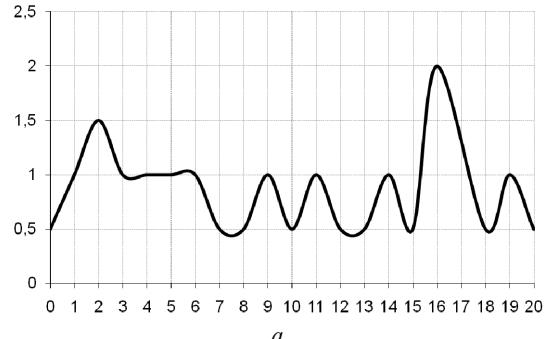


а

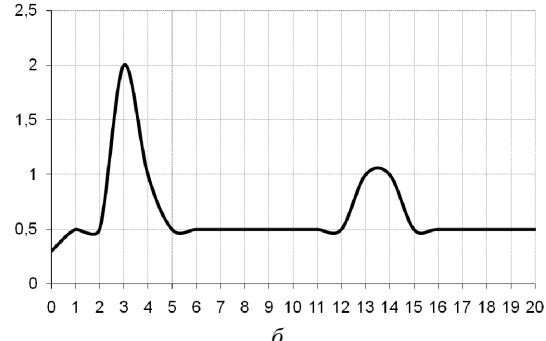


б

Рис. 1. Минимаксный разброс изменения емкости конденсаторов партий № 1 (а) и № 2 (б) от времени хранения



а



б

Рис. 2. Зависимость изменения тока утечки конденсаторов партий № 1 (а) и № 2 (б) от времени хранения

Проанализировав построенные гистограммы распределения параметров в процессе хранения, можно сделать следующее заключение.

По гистограммам, приведенным на рис. 1 и 2, можно сделать заключение о некоторой степени систематичности поведения конденсаторов в течение срока сохраняемости независимо от вида хранения (под навесом или в отапливаемом хранилище).

Динамика изменения среднего значения емкости конденсаторов (рис. 1) в течение срока хранения в отапливаемом хранилище и под навесом идентичная. До 12-го года хранения в обоих случаях хранения наблюдалось постепенное снижение емкости, экстремум значений наблюдался в двух точках: на 12-м, 13-м годах и 16–18-м годах. Данные пики могут свидетельствовать о начале изменения структуры материалов вследствие старения. Одной из причин изменения емкости может служить частичное высыхание электролита.

На зависимости, приведенной на рис. 2, наблюдается нормализация тока утечки и приближение его к номинальному значению после 3-го года хранения в отапливаемом хранилище и после 5-го года хранения под навесом, что связано со стабилизацией электрохимических процессов, происходящих внутри конденсатора. Экстремумы тока утечки на 2-м году хранения в отапливаемом хранилище, на 3-м году хранения под навесом свидетельствуют о возможном появлении вероятностного отказа одного из конденсаторов. Ток утечки конденсаторов, хранившихся под навесом, стабилизировался после 5-го года хранения и колеблется в пределах погрешности измерения. Ток утечки конденсаторов, хранившихся в отапливаемом помещении, после 3-го года стабилизировался и на 16-м году хранения имел пик роста, который так же, как снижение емкости, вероятно, свидетельствует о начале процесса старения используемых материалов.

Выводы

Независимо от места хранения, под навесом или в отапливаемом хранилище, изменение критических параметров конденсаторов (тока утечки и емкости) имеет систематический характер, что связано с формированием физико-химической структуры конденсатора при подаче на него переменного синусоидального напряжения при измерении электрических параметров. Снижение емкости и повышение тока утечки конденсаторов в процессе хранения свидетельствуют о постепенном старении материалов, которое неизбежно в конечном итоге приведет к отказу.

Библиографические ссылки

1. Alvsten, B. Electrolytic capacitors : theory and application. – Gränna : RIFA Electrolytics, [1995]. – 68 p.
2. Ультразвуковой контроль накопления усталостных повреждений и восстановление ресурса деталей: научное

издание / Л. Б. Зуев, В. Я. Целлермаер, В. Е. Громов, В. В. Муравьев ; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Журнал технической физики / Рос. акад. наук, Отделение физических наук, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе. – 1997. – Т. 67, № 9. – С. 123–125.

3. Акустический контроль долговечности стальных образцов и восстановление их ресурса / Л. Б. Зуев [и др.] ; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Прикладная механика и техническая физика / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние. – 1998. – Т. 39, № 4. – С. 180–183.

4. Степанова Л. Н., Муравьев В. В., Круглов В. М. и др. Способ диагностирования мостовых металлических конструкций и устройство для его осуществления : патент РФ № 2240551 C2 RU. Дата регистрации: 20.06.2001. Опубл. Бюл. № 32, 27.06.2003. Москва, ФИПС. – 20 с.: ил.

5. Степанова Л. Н., Ильин В. В., Муравьев В. В. и др. Акустико-эмиссионный способ диагностирования колесных пар железнодорожного подвижного состава и устройство для его осуществления : патент RU № 2296320 C1 РФ. Дата регистрации: 07.09.2005. Бюл. № 9, 27.03.2007. Москва, ФИПС. – 16 с.

6. Способ диагностирования рельсовых плетей металлического моста и устройство для его осуществления / Муравьев М. В., Муравьев В. В., Степанова Л. Н., Муравьев Т. В. : патент RU № 2284519 C1 РФ. Дата регистрации: 14.02.2005. Опубл. Бюл. № 27, 27.09.2006. Москва, ФИПС. – 14 с.

7. Кузнецова В. А., Кузнецов П. Л., Муравьев В. В. Исследование надежности tantalевых оксидно-полупроводниковых чип-конденсаторов на основе экспериментальных данных // Вестн. Ижев. гос. техн. ун-та. – 2013. – № 3. – С. 88–91.

8. Исследование влияния на эксплуатационные характеристики качества материалов tantalевых оксидно-полупроводниковых чип-конденсаторов / В. А. Кузнецова [и др.] // Интеллектуал. системы в пр-ве. – 2013. – № 2. – С. 140–143.

9. ГОСТ 15150–69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1969 № 1394) (ред. от 27.11.2012). – URL: <http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852592.htm> (дата обращения: 29.04.2014).

10. ГОСТ В 9.003–80. Единая система защиты от коррозии и старения. Общие требования к условиям хранения. Изд. офиц. – М. : Гос. ком. СССР по стандартам, 1980.

11. ГОСТ 28885–90. Конденсаторы. Методы измерений и испытаний. Изд. офиц. – М. : Изд-во стандартов, 1999.

* * *

E. A. Belyaeva, Post-graduate, Kalashnikov Izhevsk State Technical University; Engineer, Open Joint-Stock Company “Elecond”
V. A. Kuznetsova, Post-graduate, Kalashnikov Izhevsk State Technical University; Engineer, Open Joint-Stock Company “Elecond”
V. V. Muravyov, DSc in Engineering, Professor, Head of department of Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Investigation of shelf life influence on performance characteristics and state of tantalum wet capacitors

By means of experimental methods investigation of influence of storability on the state of hermetic tantalum wet capacitors with constant capacity was lead.

Keywords: storability, reliability, shelf life, tantalum wet capacitor, leakage current, capacity change

Получено: 16.04.14